DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

002250228

WPI Acc No: 1979-49427B/197927

Electrophotographic element prodn. by deposition of amorphous silicon in glow discharge chamber avoids hazards and gives effective prod.

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: HÍRAI Y; KOMATSU T; NAKAGAWA K; FUKUDA T; MISUMI T

Num	ber of Cou	intries	: 006 Nu	mber	of Patent	s: 027	-•		
	ent Family								
	ent No	Kind	Date	App	licat No	Kind	Date	Week	
	2855718	A	19790628					197927	В
	2013725	Α	19790815					197933	
	54086341	Α	19790709					197933	
	54099441	Α	19790806					197937	
	2412874	Α	19790824					197940	
	4265991	Α	19810505					198121	
	2487535	Α	19820129					198209	
	2100759	Α	19830106					198301	
	2102028	Α	19830126					198304	
	2013725	В	19830223					198308	
	58028752	A	19830219					198313	
	58028753	Α	19830219					198313	
	58032009	А	19830224					198314	
	2100759	В	19830608					198323	
	2102028	В	19830608					198323	
	1166505	A.	19840501					198422	
	4451547	Α	19840529					198424	
	4507375	А	19850326					198515	
	85035059	В	19850812					198536	
	4552824	Α	19851112					198548	
	86061101	В	19861224					198703	
	2855718	С	19900215					199007	
	5576060	Α	19961119	US	78971114	A	19781219	199701	
				US	88214045	A	19880630		
				US	90449842	A	19900110		
				US	91695428	Α	19910503		
				US	91782098	A	19911024		
				US	91795249	Α	19911118		
				US	94351561	A	19941207		
				US	95448123	A	19950523		
				US	95487561	A	19950607		
US	5585149	А	19961217	US	78971114	A	19781219	199705	
				US	80214045	Α	19801208		
				US	82449842	A	19821215		
				US	85695428	A	19850128		
				US	85782098	Α	19850930		
				US	91795249	A	19911118		
				US	94351561	A	19941207		
				US	95448123	A	19950523		
IIS	5640663	A	19970617		78971114	Α	19781219	199730	
0.0	••••			US	88214045	A	19880630		
				US	90449842	A	19900110		
				US	91695428	A	19910503		
				US	91782098	A	19911024		
					91795249	A	19911118		
					94351561	A	19941207		
					95448123	A	19950523		

```
US 5658703
                   19970819
                             US 78971114
                                              Α
                                                  19781219
                                                            199739
               Α
                             US 80214045
                                              Α
                                                 19801208
                             US 82449842
                                              Α
                                                 19821215
                             US 85695428
                                              Α
                                                 19850128
                             US 85782098
                                              Α
                                                 19850930
                             US 91795249
                                              Α
                                                 19911118
                             US 94351561
                                              Α
                                                 19941207
                             US 95448123
                                              Α
                                                 19950523
                             US 95483154
                                                 19950607
                                              Α
US 5756250
                   19980526
                             US 78971114
                                             Α
                                                 19781219
                                                            199828
               Α
                             US 80214045
                                              Α
                                                  19801208
                             US 82449842
                                              Α
                                                  19821215
                             US 85695428
                                                  19850128
                                              Α
                             US 85782098
                                              Α
                                                  19850930
                             US 91795249
                                              Α
                                                  19911118
                             US 94351561
                                              Α
                                                  19941207
                             US 95448123
                                             Α
                                                  19950523
                             US 95484910
                                              Α
                                                  19950607
Priority Applications (No Type Date): JP 785958 A 19780123; JP 77154629 A
  19771222
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                                      Filing Notes
                         Main IPC
US 5576060
             Α
                    23 C23C-016/00
                                      Div ex application US 78971114
                                      Div ex application US 88214045
                                      Cont of application US 90449842
                                      Div ex application US 91695428
                                      Cont of application US 91782098
                                      Cont of application US 91795249
                                      Cont of application US 94351561
                                      Div ex application US 95448123
                                      Div ex patent US 4265991
                                      Cont of patent US 5257316
US 5585149
                    21 B05D-003/06
                                      Div ex application US 78971114
              Α
                                      Div ex application US 80214045
                                      Cont of application US 82449842
                                      Div ex application US 85695428
                                      Cont of application US 85782098
                                      Cont of application US 91795249
                                      Cont of application US 94351561
                                      Div ex patent US 4265991
                                      Div ex patent US 4451547
                                      Div ex patent US 4552824
US 5640663
              Α
                    22 G03G-021/00
                                      Div ex application US 78971114
                                      Div ex application US 88214045
                                      Cont of application US 90449842
                                      Div ex application US 91695428
                                      Cont of application US 91782098
                                      Cont of application US 91795249
                                      Cont of application US 94351561
                                      Div ex application US 95448123
                                      Div ex patent US 4265991
                                      Cont of patent US 5257316
                                      Div ex patent US 5585149
US 5658703
              Α
                    21 G03G-005/085
                                      Div ex application US 78971114
                                      Div ex application US 80214045
                                      Cont of application US 82449842
                                      Div ex application US 85695428
```

US 95487560

Α

19950607

Cont of application US 85782098

Cont of application US 91795249 Cont of application US 94351561 Div ex application US 95448123 Div ex patent US 4265991 Div ex patent US 4451547 Div ex patent US 4552824 Div ex patent US 5585149 Div ex application US 78971114 Div ex application US 80214045 Cont of application US 82449842 Div ex application US 85695428 Cont of application US 85782098 Cont of application US 91795249 Cont of application US 94351561 Div ex application US 95448123 Div ex patent US 4265991 Div ex patent US 4451547 Div ex patent US 4552824

Div ex patent US 5585149

G03G-013/22 US 5756250 Α

Abstract (Basic): DE 2855718 A

Prodn. of a light-sensitive element for electrophotography is effected by heating a substrate to 50-350 degrees C in an evacuated chamber contg. Si and/or a Si cpd., then introducing a gaseous H cpd., ionising the gas by an electric discharge and depositing a photoconductive amorphous Si film of a certain thickness on the substrate at a rate of 0.05-10 nm/s, whilst the temp. of the substrate is increased from the initial temp.

Under suitable conditions, an a-Si film fit for electro-photographic purposes can be produced. The material is not harmful to man or other organisms, does not cause environmental pollution and is resistant to moisture and heat. It has constant electrophotographic properties in any environment, has high resistance to fatigue and corona discharge and gives high quality, contrasty, sharp images with high resolution. It has high sensitivity over almost the entire visible light range and a rapid response. It is resistant to abrasion and solvents and cleans well.

Abstract (Equivalent): US 5658703 A

An image-forming member for electrophotography comprising: a substrate for electrophotography and a photoconductive layer comprising amorphous silicon formed on the substrate, where the photoconductive layer contains 10 to 40 atomic percent of hydrogen atoms and an impurity for controlling conductivity type which is selected based on positive or negative polarity of an electrostatic image to be formed, and where the content of the impurity is varied in the layer thickness direction.

Dwg.0/5

US 5640663 A

In an apparatus for electrophotography which is capable of charging in the dark an image-forming member for electrophotography, irradiating the charged image-forming member with a light to form an electrostatic image, developing a surface of the light-irradiated image-forming member to form a toner image, transferring the toner image formed on the surface of the image-forming member and cleaning the surface of the image-forming member after transferring the toner image, the improvement which comprises:

(a) an image-forming member for electrophotography comprising a substrate for electrophotography and a photoconductive layer formed on the substrate comprising amorphous silicon containing 10 to 40 atomic percent of hydrogen atoms and having photoconductivity; and

(b) a blade which is provided at a position suitable for cleaning a toner on the surface of the image-forming member.

Dwg.6/6

US 5585149 A

Chemical vapor deposition, wherein a photoconductive layer of amorphous silicon and containing 10 to 40 atomic percent hydrogen to provide a dark resistance and an SN ratio suitable for use as an image-forming member for electrophotography is formed on a cylindrical substrate in a deposition chamber, comprises: (a) supplying a deposition gas including a silane gas of a higher order than monosilane to a region adjacent a deposition surface of the substrate; (b) applying an excitation energy to the deposition gas for depositing amorphous hydrogenated silicon on the deposition surface at a deposition rate of 0.5 to 100 Angstrom /sec for a period of time sufficient to form the photoconductive layer while simultaneously rotating the substrate; (c) changing the substrate temperature during the deposition of the photoconductive layer in order to obtain desired electrical and optical properties of the layer; (d) maintaining an internal pressure of the deposition chamber at a reduced pressure of 0.075 to 3 Torr during the deposition process; and (e) after the photoconductive layer is formed, maintaining the photoconductive layer under the reduced pressure in the deposition chamber until the temperature of the substrate drops below the photoconductive layer forming temperature.

Dwg.5/5 US 5576060 A

Prodn. of an amorphous silicon film comprising not more than 40 atomic % of hydrogen atoms and an impurity for controlling conductivity, comprising: introducing a gas contg. silicon atoms and a gas contg. the impurity for controlling conductivity into a film-forming space, where the concentration of the gas contg. the impurity is controlled during film formation to vary the content of the impurity in the thickness direction of the amorphous silicon film.

09日本国特許庁(JP)

①特许出願公開

@公開特許公報(A)

昭54-86341

&Int. Cl	.2	識別記号	❷日本分類
G 03 G	5/08		103 K 111
G 03 G	5/02		103 K 11

庁内整理番号 43公開 昭和54年(1979)7月9日

7381-2H

7381-2H 発明の数 1 6655-5F 審査請求 未請求

(全22頁)

3 億千写真感光体

H 01 L 31/08

須特 顧 昭52-154629

②出 額 昭52(1977)12月22日

允発 明 者 平井裕

東京都新宿区西落合3-12-21

99(5) J 42

同 小松利行

川崎市高津区久地645

同 中川克已

東京都大田区田園調布2-49-

15

分発 明 者 三角輝男

取手市大字取手甲65 キヤノン

株式会社内

同 福田忠治

川崎市幸区鹿島田1080の1

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

13代 理 人 弁理士 丸島儀一

明期

1. 発明の名称

置子写真感光体

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 支持体と光導電層とを有する電子写真感光体に於いて、光導電層を主化アモルファスシリコンで形成した事を特徴とする電子写真感光体。
 - (2) 光導電腦中に日がドーピングされている特 許請求の範囲第1項の電子写真感光体。
 - (3) 日のドーピング量が10~40アトミック 当まである特許請求の範囲第2項の電子写真感 光体。
 - (4) 光導電層中に不純物として無期作表第1版

記囲第1項乃至 : 第3項の電子写 実成允体・

- (5) 周期律表第1版人の元素のドーピング量が
 10⁴~10⁻¹ stavicがである各件請求の範囲第4項の 電子写真感光体。
- (6) 光導電層中化不純物として周期律表第 V 族 人の元素がドーピングされている特許請求の 範囲第1項乃至第3項の電子写真感光体。
- (7) 周期推表第 V 抜人の元素のドーピング量が 10⁻¹~10⁻¹ctenicsである特許請求の範囲第 6 項の電子写真感光体。
- (4) 表面被貨用を更に有する特許請求の範囲第 1 項乃至第7項の電子写真感光体。
- (9) 反射防止層を光導電階上に有する特許請求 の範囲第1項乃至第7項の電子写真感光体。

3. 発明の評議な説明

本発明は、電子で実成元体に関する。

従来、電子写真感光体の光導電層を構成する 光導電材料としては、Se , CdS , ZnO 等の無 機光導電材料やポリー Nーピニルカルパゾール (PVK),トリニトロフルオレノン (TNF)等 の有級光導電材料 (OPC)が一般的に使用されて いる。

而作ら、これ等の先導電材料を使用する電子写 実感光体に於いては、未だ器々の解決され得る 可き点があって、ある程度の条件度和をして、 個々の状況に応じて各々適当な電子写真感光体 が使用されているのが実情である。

例えば、 Seを光導電層形成材料とする電子 写真感光体は、 Se 単独では、その分光感度領 域が狭いので Te や As を最加して分光感度領

原、先導電層表面は適に指揮される為に、その一部が削り取られて、現像剤中に混入したり、 復写嵌内に飛散したり、復写画像中に混入した りして、人体に接触する原因を与える結果を生 む。

又、Se采光導電層は、その表面がコロナ放電に、連続的に多数回接返し晒されると、層の表面付近が結晶化又は酸化を起して光導電層の電気の等性の劣化を紹く場合が少なくない。或いは又、光導電層表面が算量していると、舒電層の可提化(現像)に関し、液体現像剤を使用する場合、その溶剤と複独する為に耐溶剤性(耐液現性)に優れていることが要求されるが、この点に於いて、Se系光導電層は必ずしも満足しているとは断言し無い。

而作ら、この様を、 Te やA: を含む Se 系允 導電層を有する電子写真感光体は、確かに分先 感度環境は改良されるが、光疲労が大きくなる 内に、同一原稿を連続的に縁返しコピーすると 世写面像の面像感度の低下やパックグランドの 汚れ (カブリ)を生じたり、又、引続き他の原稿をコピーすると前の原稿の画像が映像として 後写される (ゴースト現像) 等の欠点を有している。

而も、Se、殊化As、Te は人体に対して振めて有害な物質であるので、製造時に於いて、人体への接触がない様々製造装置を使用する工夫が必要であって、装置への資本役下が著しく大きい。更には、製造技に於いても、光導電層が異見していると、クリーニング等の処理を受ける

の表面を、所謂保護羅や電気絶縁層等と称され る表面技度層で振りことが提案されている。

而作ら、これ等の改良に関しても、先導電警 と表面技順階との接着性、電気的接触性及び表 面技度層に要求される電気的特性や表面性の点 に於いて充分なる解決が成されるとは云い難い のが現情である。

0. C + H = R

料を簡布して形成される為に、元導電層を形成 る為 する後載とは別の装置を設置する必要があって。 設備投資の著しい増大があって、昨年の様々議 遠経所成長期に於いては芸だ芳しくない。

又、Se 系元導電層は、電子写真感光体の光導電層としての高端抵抗を保有する為に、アモルファス状態に形成されるが、Se の結晶化が約650と低い温度で起る為に、製造後の取扱い中に受ける関盟温度や通像形成プロセス中の他の部材との指導による単葉熱の影響を多分に受けて結晶化現像を起し、暗抵抗の低下を招き易いという針熱性上にも欠点がある。

一方、 Zn O 、 Cd S 等を光導電層構成材料として使用する電子写真感光体は、その光導電層が ZnO や Cd S 等の光導電材料粒子を適当な樹脂結構 動剤中に均一に分散して形成されている。との

に均一に分散されて形成されている特殊性の為に、光導電層の電気的及び光導電的特性や物理的化学的特性を決定するパラノーターが多く、 斯かるパラノーターを厳密に調整しなければ所 望の特性を有する光導電層を再現性良く形成するとか出来ずに歩留りの低下を招き量産性に 欠けるといり欠点がある。

又、パインダー来光導電腦は分散系という等 殊性故に、層全体がポーラスになってかり、そ の為に湿度依存性が著しく、多進界的気には気が特性の劣化を来たし、高にないのでは、 のようない時になってが少なる場合が少なくのの。 更には、光導電層のポーラス性は、離型性、のの 現像別の層中への侵入を招来し、離型性、のの のよったと、 のののでするばかりか使用不能によって ののによった。 のののののののでするになりない。 のののでするになりないのののののののです。 ののでするになりないないない。 ののでするになりないないない。 而乍ら、パインダー系光導電層は、基本的化 構成材料が光導電材料と樹脂結着剤の三成分系 であるし、且つ光導電材料粒子が樹脂結着剤中

毛管現象化よる促進をうけてそのキャリアー器 耐と共化現像剤が増中に侵速するので上記の点 は著しいものとなるので、Se の系光導電圧の場 合と同様化光導電圧表面を表面被低質で扱うと とが必要となる。

而作ら、この表面被質層を設ける改良も、尤 導電層のポーラス性に起因する光導電解表面の 凹凸性故に、その界面が均一にならず、先導電 脂と表面被復層との接着性及び電気的接触性の 良好な状態を得る事が仲々困難であるという欠 点が存する。

又、CdSを使用する場合には、CdS自体の人体への影響がある為に、製造時及び使用時に於いて、人体に接触したり、或いは周囲環境下に飛散したりすることのない。にする必要がある。

胎んどないが、 ZnO パインダー系先導電層は先 原度が低く、分弁信度領域が狭ち、先度外が着 しい、先応答性が遅い等の欠点を有している。

常時安定していて、殆んど使用環境に限定を受けない全環境型であり、耐光疲労、射コロナイオン性に著しく長け、繰返し使用に祭しても劣化現象を起さない電子写真感光体を提供するととを主たる目的とする。

本発明の他の目的は、機度が高く、ハーフト ーンが鮮明に出て且つ解像度の高い、高品質語 像を得る事が容易に出来る電子写真感光体を提 供することである。

本発明のもう一つの目的は、先感度が高く且 つ分先感度領域が略々全可視光域を覆っていて 広範囲であって光応答性も遠く、且つ耐摩耗性、 クリーニング性、耐溶剤性に使れた電子写真感 先体を提供することでもある。

本発明の所別の目的は光導電層を主化アモル

報知の扱い引わるものもある等、人体に対して 全く無害であるという保証がなされていない。

この様に、電子写真感光体の光導電層形成材料として従来から指摘されている光導電材料を使用した電子写真感光体は、利点と欠点を併せ持つ為に、ある程度、製造条件及び使用条件を緩和して、各々の使途に合う適当な電子写真感光体を各々に提択して実用に供しているのが現場である

本発明は、上記の結点に鑑み成されたもので 製造時に於いては、装置のクローズドシステム 化が容易に出来るので、人体に対する悪影響を 避け得ることが出来、又、一端製造されたもの は使用上に親し、人体ばかりかその他の生物、 更には自然境境に対して影響がなく無公害であって、針熱性、計価性に優れ、電子写真特性が

成するととによって達成される。

•

特別昭SI-86341例 抗比 10⁸ ~ 10⁸ Ω·α 音変が受求される。

心が集められ、以後上記の不純物のドーピング によってpーn接合が、られるととに加えて結 品性シリコン (c-Si と略記する) では非常に 弱いルミネセンスが e-Si では高効率で観測さ れるという点から、主として太陽電池への応用 に研究開発力が注がれて来ている。

との様に、これ迄に報告されている。-Si 顧 は、太陽電極用として開発されたものであるの で、その電気的特性・光学的特性の点に於いて、 電子写真感光体の光導電層としては使用し待え ないのが実情である。即ち、太陽電池は、太陽 エネルギーを電視の形に変換して取り出すので、 SN比が良くて、効率良く電液を取り出すには、 の-Si 調の抵抗は小さくなければならないが、 余り抵抗が少さ過ぎると光感度が低下し、SN 比が感くなるので、その特性の一つとしての抵

先抵抗も同程度の値を示すことが示されている
が、この点に於いても、従来の。-Si 庭は電子
写真感光体の光導電層とは成り得なかった、更
に、電子写真感光体の光導電層として要求され
る上記以外の他の受件、例えば、計覧的特性、
耐コロナイオン性、耐溶剤性、耐光疲労性、耐 歴性、耐熱性、耐摩耗性、クリーニング性等の 点に於いては、従来全く未知数であった。

本発明は、。-Si K 秋て電子写真感光体の光 講電層への応用という観点から総括的に観意研 検討を設けた結果。-Si でもある特定の。-Si であれば、電子写真感光体の光導電層形成材料 として充分使用し得るばかりでなく、 従来の電 子写真感光体の光導電層形成材料と較べてみて も殆んどの点に於いて価めて優無していること を見出した点に基いている。 而作ら、この程度の抵抗(暗抵抗:暗所での抵抗)を有する e - Si 誠は、電子写真感先体の 光導電圧としては、余りにも抵抗(維抵抗)が 低く過ぎて、現在、知られている電子写真法を 適用するのでは全く使用し得ない。

又、電子写真感光体の光導電層形成材料としては、明抵抗(光照射時の抵抗)が暗抵抗に較べて2~4桁程度小さいことが要求されるが、従来、報告されている。-Si 膜では精々2桁程度であるので、この点に於いても従来の。-Si 膜では、その特性を充分角足し得る光導電層とは成り得なかった。

又、別には、とれ迄の = - Si 膜に関する報告では、暗抵抗を増大させると光感度が低下し、 例えば、暗抵抗が≃ 10 ¹⁶ Ω-cm での = - Si 膜では

本発明の電子写真感光体の最も代表的な構成 例が第1回及び新2回に示される。第1回に示される電子写真感光体1は、支持体2、主に4-Si から成る光導電層3から構成され、光導電層3 は像形成面となる自由表面4を有している。

支持体 2 としては、導電性でも電気絶縁性であっても良い。導電性支持体としては、例えば、ステンレス、Ad, Cr, Mo, Au, Ir, Nb, Te, V, Ti, Pi, Pd 等の金属又はこれ部の合金が挙げられる。電気絶縁性支持体としては、ポリエステル、ポリエチレン、ポリカーポネート、ポリブロビント、ポリアセテート、ポリブロビレン・ポリストリアセテート、ポリブロビント・ポリストリア・カラス、セラミック、紙等が通便用される。これ等の電気絶縁性支持体は、好適

には少なくともその一方の表面を導電処理されるのが望ましい。

リング法とを同一系内で併用して。- Si 層を形成するのは低めて有効な方法であって効果的である。

--Si 系光導電腦3は、その暗抵抗が、電子写真感光体の光導電腦に要求される値を構足す可く、例えば、日をドーピングして割倒される。
--Si 系光導電腦3への日のドーピングは、光導電腦3を形成する額、装置製内にSiH4、SizHa まは日本の化合物の形で導入した後熱分解、グロー放 スパストン でか か と の に と って、それ 等の 化合物を分解して、・-Si 層中に、層の成長に 併せて ドーピングしても良い・
ン・ン と で ドーピングしても良い。

本発明者等の知見によれば、e-Si 系先導電 用 3 中への日のドービング量は、形成されたe-Si 用 4世 子写真 成十位の中域質細として適用され る。而年も、この様な場合、支持体の製造上及び取扱い上、機械的強度等の点から、通常は、10m以上とされる。

● - Si 系先退電階 3 は、支持体 2 上に、グロー放電法、スパッターリング法、イオンインブランチーション 法等によって形成される。 これ等の製造法は、製造条件、設備費 本投下の負荷程度、製造される電子写真感光体に所望される電子写真等性等の要因によって適宜選択されて採用されるが、所望する為で割割が比較的容易である。 特性を割割する為に ● Si 留中に不純物を導入するのに、温減型で ■ 族又は Y 族の不純物を導入することが出来る等の利点からグロー放電法が好適に採用される。 更に、本免明に 5 いては、グロー放電法とスパッター

得るか否かを左右する大きな要因の一つであっ て値めて重要であることが判明している。

本発明に於いて、形成される。一Si 層が電子 写真感光体の光導電層として充分適用させ待る 内には、。一Si 層中にドーピングされる日の量 は通常の場合10~40 atomic が好道には15~ 30 atomic がとされるのが望ましい。4~Si 層 中への日のドーピング量が上記の数値でいい。4 定される理由の理論的異付は今の数、明確にされる理由の理論的出ない。6 の実験結果から、上記数値避外の日の光では の次列量では、例えば、電子写真感光体の光で では、例えば、電子写真感光体の光で では、気にない、光感度が殆んと配 のよれるには、光感度が発んと配 のがこれるには、光感度が発んと配 では、光感度が発んと配 のよれるには、光感度が発んと配 のよれるには、光感度が発んと配 のよれるには、光感度が発んと配 の数値範囲内にあるのが必要条件であることが 裏付けられている。。一Si 層中にHをドービン グするには、例えば、グロー放電法によって、 。一Si 層を形成する場合には、。一Si を形成する場合には、。一Si を形成する場合には、。一Si を形成する 出発物質が Si H。,Si H。等の水果化物を使用 するので、Si H。,Si H。等の水果化物が分解して。一Si 層が形成される類、Hは自動的に層中 にドービングされるが、Hの層中へのドービン グを一層効率良く行なうには、。一Si 層を形成 する際に、グロー放電を行なり系内にH。ガスを 導入してやれば良い。

スパッターリング法化よる場合には Ar 等の不 活性ガス又はこれ等のガスをベースとした混合 ガス界個気中で Si をターゲートとしてスパッタ ーリングを行なう際にHzガスを導入してやるか 又は Si Han Siz Han 等の水果化硅栗ガス、或いは、

度、不純物の情景やそのドービング最等の製造 条件の知可によってもP型か又は積々実性登 (i型)が出来る程度であり、而もP型を形成 するにも基板温度の創御を厳密に行なり必要が あるというのに較べて遙かに持ってかり好都合 である。

aーSi 層中にドーピングされる不純物として は、。ーSi 層をP型にするには、周期往表第1 嵌入の元素、例えば、B。Aℓ, Oe, In, Tℓ 特が好適なものとして挙げられ、n型にする場合には、周期往表第 V 族人の元素、例えば、N。 P, As, Sb, Bi 等が好適なものとして挙げられる。これ等の不納物は、。ーSi 廣中に含有される量が ppm オーダーであるので、先導電層を 構成する主物質程その公客性に注意を払う必要 はないが、出来る振り公客性のないものを使用 不通悔のドーピングも兼ちてB₂H₀, PH₂等のガスを購入してやれば良い。

«一Si 層中にドーピングする日の量を制御するには、 高着基板温度又は/L 及び日をドーピングする為に使用される出発物質の装置系内へ導入する量を制御してやれば良い。更には、«一Si 勝を形成した後に、 故層を活性化した水業 矛田 気中に晒しても良い。又、この時 «一Si 層を結 品化温度以下で加熱するのも一つの方法である。

 -Si層は、先にも触れた様に、製造時の不 純衡のドーピングによって実性にし得、又その 伝導型を制御することが出来るので、電子写真 感光体に許電像を形成する数の帯電の値性を⑤
 ①任意に選択し得るという利点を有する。

との利点は、従来の、例えば、 Se 系元導電機 であると、層を形成する数の、例えば、基板温

するのが好ましい。この様な観点からすれば、 形成される 4 - Si 系光導電層の電気的・光学的 特性を加味して、例えば、B , As , P , Sb 等が 最適である。

e-Si 層中化ドーピングされる不純物の量は、 所望される電気的・光学的特性化応じて適宜決 定されるが、周期律表第 I 版人の不純物の場合 化は、通常 $10^{-6}\sim 10^{-3}$ atomic \$,好選化は 10^{-6} $\sim 10^{-4}$ atomic \$, の不純物の 場合化は、通常 $10^{-8}\sim 10^{-8}$ atomic \$, 好選化は $10^{-6}\sim 10^{-7}$ atomic \$ とされるのが望ましい。

これ等不純物の。一Si 層中へのドーピング方法は、。一Si 層を形成する際に採用される製造法によって各々異なりものであって、具体的には、以降の説明又は実施例に於いて評述される。
第1 図に示される電子写真感光体の知き。。一Si

系光導電腦3が自由表面4を有し、試自出表面4を有し、試自出表面4を有し、試算を発展を発展を発展を発展を発展を発展を発展した。一Si系光導電腦3と支持体2との間が発展を発展のである。 とのは、からのは、対しては、のののののは、選択される。 とのは、がのである。 とのは、系光導電艦のが、選択される。 とのは、系光導電艦のが、選択される。 との様をを発展を対しては、変換を発展を対しては、変換を発展を対しては、のが、 Au 、 Ir 、 Pt 、 Rh 、 Pd 、 Mo 等であり、 支持体としては、 例えば、 障壁層形成材料が Au の場合には、 Al 等が好適なものとして挙げられる。

e-Si 采光導電腦の履厚としては、所留され 校 る電子写真特性及び使用条件、例えば、可無性

英的特性、例えば、ある程度以上の抵抗を有すると、液体現像法を採用する場合には、耐溶 耐性に使れていること、更には反射防止層を形成する条件内で、既に形成されている。一Si 系 尤其電層の特性を低下させない事等の条件が要求される。

更に又、反射防止を効果的にするには、簡単な光学的計算から分かる様に反射防止層形成材料を、その屈折率が、。一Si 層の屈折率と空気の屈折率との間に在る様に選択すると良い。又、その層厚は かんり 又は、その整数倍とすると良いが、反射防止層自体の光吸収を考えるとかんとするのが最適である。

(但し、nはe~Si層の思析率、負は電光光の 被長である。) 特別収54-86341個 が要求されるか否か特化応じて選定決定される ものであるが、通常の場合 5 ~ 8 ů μ、舒適化は 10~70μ、最適化は10~50μとされるのが 望ましい。

第1回に示す如き、e-Si 系先導電層表面が 器呈している層構成の電子写真感光体に於いて は、e-Si 仮の屈折率が約3.35と比較的大き いので、従来の光導電層と較べて、第先の類、 光導電層表面で先反射が起り易く、従って、先 導電層に吸収される光量の割合が低下し、先復 失率が大きくなる。この光損失を出来る限り減 少させるには、e-Si 系先導電層上に反射防止 順を散けると良い。

反射防止層の形成材料としては、e-Si 采光 湯電層に悪影響を与えないこと及び反射防止符 性に使れているという条件の他に、更に電子写

本発明に於いて、反射防止層形成材料として 有効に使用されるものとしては、例えば、Mg F₂。 Al₂O₃ , ZrO₂ , TiO₂ , ZnS , CeO₂ , CeF₂ , SiO₂ , SiO , Te₂O₃ , AlF₃ · 3 NeF 等の無機弗化物や無 機酸化物、敷いはポリ塩化ビニル。ポリアミド 倒脂、ポリイミド樹脂、弗化ビニリデン。メラ ミン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール側脂、酢 酸セルロース等の有機化合物が挙げられる。

第 1 図 化示される電子写真感光体 1 は、e-Si 系光導電腦 3 が自由表面 4 を有する構成のもの であるが、 e-Si 系光導電腦 3 表面上には従来 のある権の電子写真感光体の様に、保護層や電

その様々表面被覆層を有する電子写真感光体が 第2回に示される。

ポリプテン,ポリピニルプテラール,ポリウレ ン等の仓成樹脂。ジアセテート、トリアセテ 上井のセルロース誘導体等が挙げられる。と れ等の合成樹脂又はセルロース誘導体は、フィ ム状とされて a - Si 系光導電層上に貼合され tn#n ●布报を形成して、 ●-Si 系光 良く、又、 進 宝 届 F IC 並 布 し、 蹼 形 成 し て も 良 い 。 表 面 質 覆傷の層厚は、所望される特性に応じて、又、 使用される対質によって適宜決定されるが、通 常の場合、 0.5~10m程度とされる。殊に表 面被硬層が先述した保護層としての機能が要求 される場合には、通常の場合、10#以下とさ れ、逆に電気的絶無層としての機能が要求され る場合には、通常の場合10m以上とされる。 両乍ら、との保護層と電気絶縁層とを差別する

が望ましいつで表面被収層8の厚さとしては非常に薄いことが要求される。表面装置層8は、その所望される電気的特性を満足するのに加えて、。一Si 系元導電層に化学的・物理的に悪影響を与えないこと、。一Si 系光導電層との電気的接触性及び装着性、更には耐度性、耐摩耗性、クリーニング性等を消磨して形成される。

表面被疫層形成材料として有効に使用されるものとして、その代表的なのは、ポリエテレンテレフタレート。ポリカーボネート。ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル。ポリステレン。ポリアはハアルコール。ポリステレン。ポリニネ化塩化エテレン、ポリ赤化ビニル、ポリ赤化ビニリデンコポリマー。

ロセス、電子写真感光体の構造によって、変動 するもので、先の10×という値は絶対的なも のではない。

又、との表面被獲層は、先に述べた如き反射 役 防止層としての後目も行わせれば、その後能が 一層拡大されて効果的となる。

次化本発明の電子写真感光体を、グロー放電 法及びスパッターリング法によって製造する場 合化就で説明する。

第3回は、グロー放電法によって、本発明の電子写真感光体を製造する為のグロー放電蒸着 佐産の様式的説明図である。

1 0 はグロー放電蒸着機であって、内部化は、 a - Si 米光導電機を形成する為の基板1 I が固 定部材1 2 に固定されてかり、基板1 I の下部 が設置されている。蒸港借10の上部化は、高 キャパン 馬放電源14と接続されている。 ←ーデータン スタイプ電伍15が巻かれており、前記高周波 電源 I 4 が ONされると前記電框 I 5 に高間波が 印加されて、蒸着相10内にグロー放電が生起 されるほとなっている。

蒸着権10の上端部には、ガス導入管が接続 されてから、ガスポンペ16,17,18 より各々 のポンペ内のガスが必要時に蒸着機10内に導 人される様になっている。 19,20,21 は各々 フローメータであってガスの沈重を検知する為 のメータであり、又、 22, 23, 24 はニードル パルプ、 25,26,27 技洗量講節パルプ, 28 は 減助パルプである。

又、 蒸港権10の下端部はメインバルプ29 を介して排気装置(図示されていない)に接続

る。 新板 14分を固定部材12代固定したら、ノ インパルプ29を全開して蒸着借10内の空気 を辞気して、真空度≃ 10⁻⁵ terr を辞気して、真空度≃ 10⁻⁵ deam 程度にする。 蒸着種10内が所定の実空度に達した後、ヒニ ター 1 3 を点火して基板 1 1 を加熱し所定温度 に達したら、その私度に保つ。

次に補助パルプ28を全開し、伏いてガスポ ンベ16のニードルパルプ22及びガスポンベ 17のニードルパルプ23を全開する。ガスポ ンペ l 6 は Ar ガス用であり、ガスポンペ l 7 は ■-Si を形成する為の界科用であって、例えば、 SiHa, Si, Ha, Si, Ha 又は、それ等の混合物 券が貯蔵されている。又、ポンペ18は必長に 応じて a — Si 系光導電層中化導入する不純物を 生成する為の原料用であって、 PH』, PaH。,

されている。30は、蔗煮信10内の実空を値 る為のペルプである。

第3回のグロー放電装置を使用して、基板11 上化所望特性の 4~Si 系先導電層を形成する化 は、先ず、所定の清浄化処理を跨した基質10 をオル化面を上面にして固定部材 1 2 に固足す 8.

蒸板 1→6 の表面を清浄化するには、過常、実 施されている方法、伐えば、アルカリ又は蒙等 による化学的処理法が採用される。又、 ある程 度清浄化した後蒸羞機10内に設置し、その上 に a-Si 系光導電層を形成する前にグロー放電 公理を行っても良い。との場合、基度→→の清 序化処理から 4-Si 系光導電層形成范岡一系内 で行うことが出来るので、清浄化した基板面に 万物や不規物が付着するのを避けるととが出来

その任ガスポンペ16及び17の流量調節パル プ 25,26 を、フローメータ19及び20を見乍 ら、徐々に閉口し、蒸着憎Ⅰ0内にArガス及び 例えば、SiH。ガスを導入する。 この時 Arガスは 必ずしも要するものではなく、 SiH。ガスのみぬ 入しても良い。Ar ガスと SiH。ガスを導入する場 合、その重的割合は、所望に従って決定される が、適常の場合、Ar ガス化対して SiH。ガスが 10 Vols以上とされる。又、Ar ガスの代りに比ガ スを使用しても良い。

茂着相10内に、ポンペ16、17よりガスが 導入された時点に於いて、メインパルブ29を 調節して、所定の実空度、通常の場合は、 4-Si を形成する為の原料ガス圧で10⁻²~34mm K保 つ。衣いて、蒸着借10外に巻かれたキャパシ タンスタイプの電振15代高周波電源14代よ

形成される。--Si 系光導電層中K不純物を導入する誤Kは、ポンペ18より不純物生成用のガスを、4-Si 系光導電層形成時K 広層値10内に導入してやれば良い。 この場合、微量調節パルブ18を適当K 調節することにより、ポンペ18よりの蒸漕値10へのガスの導入量を通切に制御することが出来るので、形成される。--Si 系光導電層中に導入。 4-Si 系光導電層の厚み方向に不純物の量を変化させることも容易に成し得る。

第3回に示されるグロー放電蒸着装量に於い

発明の電子写真思光体を製造する為の装置の一 つを示す模式的説明図である。

3 1 は蒸着権であって、内部には、。- Si 系 光球電船を形成する為の基板 3 2 が電気地球性 の固定部材 3 3 に固定されて所定位置に設備されている。基板 3 2 の下方には、基板 3 2 を加 熱する為のとーター 3 4 が配置され、上方には、 所定間隔を設けて基板 3 2 と対向する位置に多 結晶又は単結晶シリコンターグット 3 5 が配置 されている。

基板32とシリコンターゲット35間には、 高周被電車36によって、高周波が印加される ほになっている。又、高増積31には、ポンペ fragatency 部間和54-863 41(15)
では、RP(radio fragatina コイルタイプ
クロー放電法が採用されているが、との他、RP
二種タイプ、DO二種タイプ等のグロー放電法
も本発明に於いて採用される。又、グロー放電
の内の健極は、蒸着性10の外に設けても良い。

本発明に於いて、有効とされるグロー放電を 得る為には、電流密度を 0. 1 ~ 1 0 m A / cd とし たA C 又は D C 電流とするのが良く、又、充分 なパワーを得る為には 300 ~ 5000 V の電圧に調 考されるのが良い。

形成される。--Si 系先導電層の特性は成長時の基板温度に大きく依存するのでその制御は感密に行うのが好ましい。本発明に於いては基度温度を通常は50~350℃、舒適には100~200℃の範囲とすることによって、電子写真用先44

37、38が各々、洗量調節パルブ39、40、フローメータ41、42、ニードルパルブ43、44、パルプ45マメインパング4点を介して接続されてかり、ポンペ37、38より必要時に蒸溜槽31内にガスが導入される様になっている。

今、第4図の装置を用いて、基板32上に
4-Si系光導電層を形成するには、先ず、蒸煮
相31内の空気を矢印Bで示す様に、適当な排
気装成を使用して排気して所定の真弦にする。
次に、ヒーター34を点火して基板32を形成する。
次に、ヒーター34を点火して基板32を形成する。
ので4-Si系光導電層を形成する。
ので4-Si系光導電層を形成する。
ので4-Si系光導電層を形成する。
ので5i系光導電層を形成する。
ので5i系光導電層を形成する。
ので5i系光導電層を形成する。
ので5i系光導電層を形成する。
ので5i系光導電層を形成する。
ので5i系光導電層を形成する。
ので5i系が表現である。
を方式を表現である。
を方式を表現である。
を方式を方し、形成された。
の物性を決定

する一質素であるので充分なる制御が必要である。又、基板機能に、e-Si 層の形成時に、一定に保持しても良いし、又e-Si 層の成長と共に上昇又は下降又は上下させても良い。例えば、e-Si 層の形成切別に於いては、比較的低低では、比較的低低では、比較の高い酸度では、e-Si 層がある程度を上昇させながらe-Si 層を形成し、e-Si 層形成終期には再びTaより低い温度で、e-Si 層形成終期には再びTaより低い温度であることが出来る。この様にすることが出来る。この様にすることが出来る。

又、。--Si は、その層成長速度が、他の、例 えば、 Se 等に較べて遅いので、形成する層厚が 厚くなると層形成初期に形成された。--Si (基

の使量は所望する物性の s-Si 系光導電層が形成される様に速宜決定される。例えば、蒸着槽 3 1 内の Ar E H_t の混合ガスの圧力は真空度で、 造常は $10^{-3}\sim 10^{-1}$ torr、好適には $5\times 10^{-3}\sim 3\times 10^{-8}$ torr とされる。 Ar ガスは、He ガス等 に代えるととも出来る。

蒸増増31内に、ポンペ37,38より所定の 真空度になるまで、Ar ガス及びH₂ガスが導入された後、高周波電源36により、所定の周波数 及び電圧で、蒸板32と多粒品シリコンターゲット35間に高周波を印加して放電させ、生じたAr イオンで多数品シリコンターゲットの Siを スパッターリングし、蒸板32上に e-Si 版を 形成する。

第4回の説明に於いては、高層液放電による スパ・4-11ングはであるが、別に直接指電に 被側に近い・-Si)は、層形成終了迄の間に、 層形成初期の特性を実施させる恐れが充分考え られるので、層の厚み方向に一様な 性を育す る。-Si層を形成する為には層形成開始から層 形成終了時に握って新領温度を上昇させ作ら層 形成するのが望ましい。

使いて、液量調節パルプ39を開いて、ポンベ3819Arガスを蒸着槽31内に所定の真空 度に下がるまで導入し、その真空度に保つ。との場合の、Haガス及びArガスの蒸着槽31内へ

よるスパッターリング法を採用しても良い。高 関皮印加によるスパッターリング法に於いては、 その周波数は本発明の場合、通常 0.2~3 0 MHz 好適には 5~2 0 MHz とされ、又、放電電視密 度は通常 0.1~10 mA/cd、好適には 1~5 mA/cd とされるのが望ましい。又、充分なパワーを得 る為には 300~5000 Vの電圧に調節されるのが 良い。

スパッターリング法によって、本発明の電子 写真感光体を製造する際の。- Si 層の成長速度 は、主に基板温度及び放電条件によって決定さ れるものであって、形成された層の物性を左右 する大きな要因の一つである。本発明の目的を 速成する為の。- Si 層の成長速度は、通常の場 合 0.5 ~ 100 A/mc、好連には 1~50 A/mc とさ れるのが知す 1.50。 スパッターリング法に於いてもグロー放電法と

グする。との他、又、形成された。一Si 脂化不 純物をイオンインブランテーシ。ン法によって 導入しても良い。との場合、。一Si 層の循準い 表面層を特定の伝導型に容易に割削することが 出来るので、例えば、特公昭 49-6223号公程に 記載されている如き電子写真感先体の電荷保持 層の形成が僅めて容易に出来、又、その特性を

以下、実施例によって本発明を具体的に説明する。

任意に制御出来るので好都合である。

ポンペ 1 7 の ニードルパルブ 2 3 を全開した後 1 25 26 佐産調節パルブ + 本及び + を徐々 に開いて 。ポ ンペ 1 6 より Ar ガスを 、ポンペ 1 7 より SiH。 ガスを 無精僧 1 0 内に導入した。 この時 、メイン パルブ 2 9 を調節して 無精僧 1 0 内の 真空波が約 Q 7 5 corrに保持される様にした。

授いて、高周波電原14のスイッチを ON Kして、電価15間に1356 MHz の高周放を印加してグロー放電を起し、アルミニクム基板上に a ー 81 短を形成した。この時のグロー放電を提出的 S → mA/cdで電圧は 2 0 0 0 V であつた。又、この時の a − 91 層の成長速度は、約4 Å / maid であって、15時間 高滑を行い、アルミニクム基 仮上に 2 0 μ μの a − 81 観を形成した。この様にして作成した電子写真感光体を、高滑装了後、メイン

光度图1

据 5 図 に示す疾患を用い。以下の様にして本発 明の電子写真感光体を作成し、画像形成処理を施 して画像出しを行つた。

1 多の Na o H なる部級を用いて表面処理を行い、 充分水洗し乾燥させて表面を積浄化した厚さ I mm。 大きさ 1 0 cm × 1 0 cm のアルミニウム基板を用 して、グロー放電 感着 1 1 0 内の所定位置にある 固定部材 1 2 の所定位置にヒーター 1 3 とは約 1 0 cm 程度難して竪固に固定した。

次いで、メインパルブ29を全婦して感情間10 内の空気を排気し、約5×10⁻¹¹ torrの真空度に した。そのほと - ター13を点火してアルミニウ ム基板を均一に加熱して150℃に上昇させ、と の匹度に保つた。そのほ、補助パルブ28を全所 し、引使いてポンペ16のニードルパルブ22。

ルバルブ22,23を前じ。代りにバルブ50を 開いて底層情10内の真空を破り、外部に取り出 した。との電子写真原光体に、暗中に於いて電源 電圧5500Vで〇コロナ放電をa-S1系先導電 層表面に行い、次いで15 eux・e・cの場先量で面 使算光を行つて、静電像を形成し、放射電像をカ スケード法により①荷電されたトナーで現像して 転写紙上に転写。定着したところ解像力が高く極 めて鮮明な画像が得られた。

との様な面像形成処理を練返し、前記電子写真 原光体に関しるの電子写真原光体の耐久性に就て 試験したところ。1万枚目の振写紙上に得られた 面像も低めて良質であつて。一枚目の転写紙上の 面像と嵌べても何等差逸はなく。この電子写真原 光体が針コロナイオン性、耐摩託性、クリーニン 征された。肖,クリーニング法としてはプレード クリーニンダを採用し,プレードはクレタンゴム で収望したものを使用した。

次に上記の電子写真感光体に就て,着中で電源 雑圧6000Vで⊕コロナ放電を推し,次いで 1 5 ℓux sec の元量で顕像媒先を行い,前記の⊖ コロナ放電を施して画像出しをした時と同様の条 件で面伊出しを行つたところ,得られた転写紙上 の歯像の歯像は⊖コロナ帯域の場合より低下して vo to o

との実験から,本実施例で待た電子写真感光体 には帝城伍性の依存性が認められた。

尖磨倒 2

実施例!と同様な条件及び手順によつて。アル ミニウム基板上に20ヵ厚の a - St 層を形成した 徒 蒸着槽10外に収り出し,a−81 層上にポリカ

I 乡の NaOH なる尼放を用いて表面処理を行い。 充分水洗し乾燥させて表面を清浄化した厚さり皿。 大きさ10cm×10cmのアルミニクム基板を用意 して,グロー放電蒸着増10内の所定位度にある 固定部材12の所定位置にヒーター13とは約 1 0 cm 程度離して聚固に固定した。

次いで,メインパルプ29を全隣して蒸滞間10 内の空気を挟気し、約5×10⁻³ torrの真空度に した。その後ヒーター13を底火して,アルミニ クム茶板を均一に加熱して150℃に上昇させ, この固度に保つた。そのほ,補助パルプ28を全 別し、引せいてメンベ16のニードルパルプ22, ポンペ11のニードルパルブ23を全開した後; 佐量調節パルプトーを及び 二を徐々に開いて。ポ ンべしらより Ar ガスを , ポンペリフより SiH。 ガスを蒸着性!0内に導入した。この時,ノイン

- ドネイト街路を乾鉄後の厚さが15mとなる様 化盘布して,延然的绝 層を形成して,電子写真 点光体とした。 この 感光体の絶縁層 表面に一次者 載として,電係電圧 6 0 0 0 V で冊コロナ数電を Q. 2 sec 間行つたところ,④ 2 0 0 0 V K 帯電し た。次代,二次符号として電源電圧5500vで ⊝コロナ放電を行うと同時に露光量 ₹ 5 eux·sec で画像諸先を行い。次いで感先体表面を一様に全 面照射して非常像を形成した。 との許能像をカス ケード法によつて日に何なされたトナーで現像し 転写紙上に転写定着したところ値めて良品質の画 ほが得られた。

報路 HS4-86341U4J

、実施例う

実お肉)と同様化,誰る遊れ示す装置を用い, 以下のほだして本発明の電子写真感光体を作成し、 面は形成処理を施して面像出しを行つた。 52

パルプ29を調路して蒸着槽10内の真空度が約 Q 1 5 torrに保持される様だした。又,との場合, フローメータ19及び20を往状し乍ら,夜量頂 節パルプ25及び26を講廊して, SIR4ガスの改 重が Ar ガスの流量の10 yol まとなるほにしたo 次に,ポンベ18のニードルパルプ24を全開 しょその後,改量調節パルプ27を徐々に開いて, その皮質が SiHeガスの皮質の 5 × 1 0 to vol がと なる様に制御し乍ら蒸着槽10内に BgHaガスを導 入した。との時もメインパルプ29そ調節して蒸 着番10内の英型度を立り5 torrに保持した。

伐いて,高周改星原14のスイッチを O× 化し て,電振15間に1356 MHz の高周波を印加し てグロー放電を起し。アルミニウム基板上にa‐ 81 裏を形成した。 この時のグロー放電々提は約 5

mx/clでな圧は i 5 0 0 v でもつた。又,との場

この様な画像形成処理を練返し、前配電子写真 感光体に施しこの電子写真感光体の耐久性に耽て 試験したところ、1万枚目の転写紙上に得られた

突座例 4

天内内 5 に於いて、 Bi Hi ガスの液量を Si Hi ガスの液量の 5 × 1 0⁻⁴ vol がになるほに調整した他は、実施例 5 と同様にしてアルミニウム蒸板上に厚さ2 0 A の a-Si 系光導電腦を形成して電子写真感光体とした。

この電子写真感光体に就て、実施例 5 と同様の 条件及び手順で転写紙上に画像を形成したところ ④コロナ放電を行つて画像形成した方が ○コロナ 次域を行つて画像形成したよりも、その画質が優 れており、低めて鮮明であつた。

との結果より、本実施例で得られた電子写真感 光体には、帯電低性の依存性が認められた。而し、 その低性依存性は実施例!で得られた電子写真感 光体とは逆であつた。 特閣IR54-86341(15) 画像も極めて意質であつて、一枚目の伝写紙上の 画像と破べても何存差達はなく、この基子写真感 光体が若しく耐久性に言んでいることが実証され た。尚、クリーニング法としてはプレードクリー ニングを採用し、プレードはウレタンゴムで成型 したものを使用した。

次に、上記電子写真感光体に就て「暗中で」電 原電圧 6 0 0 0 V の④コロナ放電を施し、次いで 2 0 ℓux・eec の第元量で面像課光を行つて計電像 を形成した。この計電像をカスケード法により ① 荷電されたトナーを用いて現像し、次に転写紙上 に転写・定産したところ、極めて鮮明を画像が得 られた。

この結果と先の結果から本実施例で得られた電子写真感光体は、答電極性に対する依存性がなく 両極性感光体の特性を具備していることが判つた。

米鸡纳5

夹烙列 6

実施例1 に於いて、若根鑑度を下記の第1 表に 示す様に種々変化させた以外は、実施例1 と全く 同様の条件及び手順によつて試料系①~⑥で示される電子写真感光体を作成し、実施例3 と全く同様の価値形成条件によつて、転写紙上に面値形成 を行ったところ下記の第1 表に示す如き結果を得

据1.表に示される結果からも利る様に,本発明の目的を達成するには,基板温度が50~550 での範囲で4-31層を形成する必要がある。

X 1 表

KI	44	1	0	(1)	3	0	0	(6)	0	0
差板	品度	ത	50	100	150	200	250	300	350	400
	看		×	Δ	Δ	۵	×	×	×	×
伊賀	=	Э	Δ	0	0	0	0	0	Δ	×

②: 会 ○: 食 △: 実用上使用し得る。 ×: 不可 59

突难例 8

実施例4に於いて,基板固度を下記の第3表に示す様に種々変化させた以外は,実施例4と全く同様の条件及び手順によつて試料が3~3で示される電子写真感光体を作成し,実施例4と全く同様の高速形成条件によつて,転写紙上に面像形成を行ったところ下記の第3表に示す如き結果を得た。

第 5 表に示される結果からも利かる様に、本実 実施例の場合に於いても本発明の目的を達成する には、基板塩度が 5 0 ~ 3 5 0 ℃の範囲で a ~ 31 層を形成する必要がある。

24 3 B

	416		0	0	3		0		0	8
基板	BE	လ	50	100	150	200	250	300	350	400
E Z			۵	0	0	0	U	O	۵	×
使質	-	Θ	×	Δ	Δ	Δ	×	×	×	×

▲·四 △·A A:金田上仲用1.45A X:不可

突角仍 7

実施例 3 に於いて,基項國政を下記の第 2 表に示す様に権々変化させた以外は,実施例 3 と全く同様の条件及び手順によつて試料を⑤~⑥で示される電子写真感光体を作成し,実施例 3 と全く同様の面像形成条件によつて,低写紙上に面像形成を行ったところ下記の第 2 表に示す知き結果を得たの第 2 表に示される結果からも初かる様に,本実施例の場合に於いても本発明の目的を達成するには,基項組定が 5 0~5 5 0 ℃の範囲で a - Si 着

洪 2 表 0 0 0 0 O • 69 試料系 400 250 300 350 1 50 200 1100 苯板型度(C) 50 X 0 0 () O Δ ₩ 0 X 0 0 0 4 Ю

ひ: 佐 ○: 貞 △: 実用上使用し得る。 ×: 不可 60

实施例?

を形成する必要がある。

ボ 3 凶 化示されるグロー放電 高着装置内に,内 厚 2 mm で大きさ 1 5 0 mm × 3 0 0 mm の アルミニク ム製シリンダーを回転自在に設置し, 成シリンダー 一内より, はシリンダーを加熱し得る様にヒータ ーを取り付けた。

次いで、メインパルプ29を全関して蒸着指10 内の空気を排気し、約5×10⁻⁶ torrの真空度に した。その後ヒーター13を点火しそれと同時に シリンダーを毎分3回転の速度で回転させて数シ リンダーを均一に加熱して150℃に上昇させこ の温度に保つた。その後、補助パルプ28を全開 し、引使いてポンペ16のニードルパルプ22、 ポンペ17のニードルパルプ23を全開した。 使量調点パルブ16及び17を徐々に開いて、ポ スを高増信10内に導入した。この時、メインパルプ29を興節して「復増信10内の真空成が的
0.75 torrに保持される様にした。又、81H。ガスの児童がAr ガスの児童の10 volfになる様に 調整した。

次に、ポンペ18のエードルパルブ24を全開 した。、フローメータ21を住扱し作ら既登調整パルプ27を徐々に開き、その規量が SiHeガスの 使量の10⁻⁶ volがになる様にして高着権10内 に BaHeガスを導入した。

との時にも、メインパルプ29を調整して蒸着 個10内の異空度が約075 torrに保持される様 にした。

扱いて、高局放電源! 4 のスイッチを ON だし
)
て、電極! 5 間に! 3.5 6 MHz の高周波を印加し
てグロー放電を起し、シリンダー基板上に a~Si

感光体に廃しとの電子写真感光体の耐久性に就て 試験したところ。1万枚目の転写紙上に得られた 画像も極めて良質であつて、一枚目の転写紙上の 画像と較べても何等差違はなく。この電子写真感 光体が若しく耐久性に富んでいることが実証され た。間。クリーニング法としてはプレードクリー ニングを採用し、プレードはクレタンゴムで成型 したものを使用した。

次に上記の電子写真感光体に就て、暗中で電源 電圧6000Vで⊕コロナ放電を推し、次いで 20 cux・soc の光量で面像電光を行い、前記の⊖ コロナ放電を推して画像出しをした時と同様の条 件で画像出しを行つたところ、得られた転写紙上 の頭線の画像は⊖コロナ帯電の場合より低下して いた。 この様な面像形成処理を練返し、前記電子写真 64

には帯域極性の依存性が認められた。 実施例10

実施例 5 に於いて B Ha ガスの従輩を S i Ha ガスの 健康に対して値々変化させて,形成される a - S i 層中にドーピングされる B の量を下記の第 4 表に 示す様に値々の値に制御した以外は,実施例 5 と 同様の条件及び試料系質~含で示される電子写真 感光体を作成した。

これ等を使用して実施例3と同様の画像形成条件によつて転写紙上に画像形成を行つたところ第4表に示す如きの結果を得た。これ等の結果からも明白に利る様に、実用的にも供される電子写真
感光体としては a - 31 層中に B が 1 0⁻⁴ ~ 10⁻²
atomic #の範囲の量でドーピングされることが望ましい。

割 4 表

飲料水	8	3			8
8のドーピング量	10-4	10-1	10-4	10-	1
(atomicが) 転写像の画質	0	0	0	0	×

〇:低 〇:点 ×:不可

実施例11

あつた。

第4回に示す袋鼠を用い、以下の様にして本発 明の電子写真感光体を作成し、面像形成処理を施 して画像出しを行つた。

1 多の Na OH なる格 液を用いて表面処理を行い。 充分水洗し乾燥させて表面を清浄化した厚さ 1 mm, 大きさ 1 0 cm × 1 0 cm の アルミニウム 板上ド子め 約 1 0 0 0 Å 輝 代 M o を蒸着した基板を用意して 蒸着機 5 1 内の所定位置にもる固定部分 5 3 の所 定立置にヒーター 5 4 とは約 1 0 cm程度難して竪 固化固定した。

その低、高周改電係 5 6 のスイッチを OH にして、アルミニウム基度と多結晶ンリコンターゲット間に 1 3 5 6 MHz 、1 K V の高周改を加えて放電を起させ、アルミニウム基板上に a - S1 層の形成を開始した。 この時の a - S1 層の収長速度は約2 Nooc に割卸し、5 0 時間連続的に行つた。

この様にして作成した本発明の電子写真感光体 に対して暗中で電源電圧 5 5 0 0 V で Θ コロナ放 電を行い、次いで 1 5 ℓ ux·eec の光量で画像 写光 を行つて静電像を形成した。この計算课をカスケ - ド法により Θ に荷電されたトナーを用いて現像 を行い、次いで転写版上に転写定着を行ったとこ

~ リールスマロ 世の面像が得られた。

その結果形成された4~31 層の浮さは20 μで

校いで、ニードルパルプ 4 3 を全開した後、流 登講節パルプ 5 9 をフローメータ 4 1 を往視し乍 5 徐々に開き滅着増 5 1 内の真空度が 5 × 10⁻³ torrになる様にして A r ガスを滅着機 5 1 内に導 入した。

夹鸡例20

実施例13に於いてHiガスの改量をArガスの 设量だ対して植々変化させて,形成される a - Si 簡中にドーピングされるHの量を下記の第5表に 示す様に種々の値だ制備した以外は,実施的11 と同様の条件及び試料を図~図で示される電子写 長感光体を作成した。

これ等を使用して実施例1 1 と同様の画像形式 条件によって転写紙上に画像形成を行ったとこ? 第 5 表に示す如きの結果を得た。これ等の結果: 5 6 明白に判る様に、実用的にも供される電子: 実感光体としては a - Si 層中に H が 1 0 ~ 4 0 atomic が の範囲の量でドーピングされること 望ましい。

x 5 #

KHK		0	6	ð	8	8	
HOド-ピングを	5	10	15	25	50	40	50
金米田の画賞	×	0	O	0	0	0	×

○: 優 ○: 食 △: 実用上使用し得る ×: 不可

突施例21

実施門1,3及び4で作成した電子写真感光体を、各々、観度40℃、健度90RHがの高温多温
雰囲気中に放配した。93時間経過後、風度23℃、健度50RHがの雰囲気中に取り出してすぐに、各々の感光体に就て各々の実施例で行つた条件及び手順で転写紙上に画像形成を行つたところ。鮮明で良品質の画像が得られた。この結果から本発明の電子写真感光体が耐湿性の点に於いても低めて優れていることが実証された。

奥斯例22

実施例1と全く同様にして作成した電子写真感

4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は、本発明の電子写真感光体 の好適な実施原様の一例を示す模式的構成新面図。 第3 図及び第4 図は本発明の電子写真感光体を製 造する為の装置の一調を示す模式的以明図である。

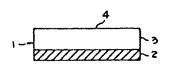
1,5…减子写真感光体,2,6…支持体。5,7…光冰或槽,8…表面被逻辑,4,9…自由表面,10,31…蒸着槽,14,56…高周放或原

出版人 キャノン株式会社 代理人 (6987) 弁理士 丸島戦 - 高次領 記述 大体に対して・暗中に於いて電源電圧 6 0 0 0 V で ○ コロナ放電を行い、次いで 2 0 ℓ ux・esc の第 大量で面像球光を行つて静電 を形成し、紋静電像を、イソパラフィン系数化水素溶剤に所電性トナーを分散させた液体残像剤を使用して残像して、 転写紙上に転写定着した。 この様にして得られた 転写紙上の面像は、面めて排像反が高く鮮明であって、高品質であつた。

要に上記 電子写真 感光体の耐容 創性 (耐痕現性) を試験する為に上記の画像形成プロセスを繰返し 適し、先の 仮写紙上の画像と 1 万枚目の 仮写紙上 の画像とを比較したところ、 遊途は全く見られず 本発明の電子写真感光体が耐溶 創性に長けている のが実証された。 尚感光体のクリーニング法とし ては、プレードクリーニング法を適用し、ウレタ ンゴムを成型したプレードを使用した。

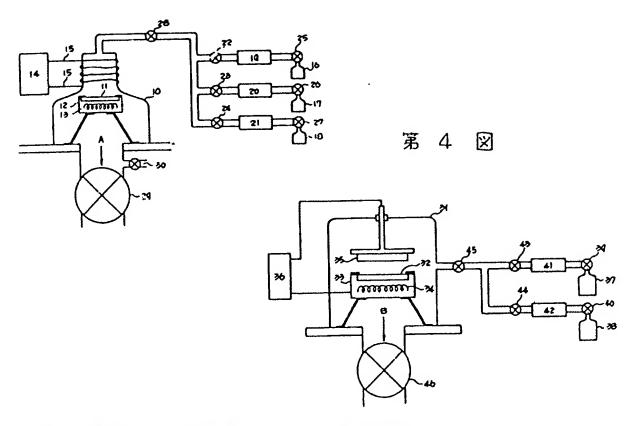
72





第 2 図





手続補正書(自免)

8 8 5 3 4 5 A 15 B

特許庁長官 批 谷 碧 二



- 1. 事件の表示
 - 昭和 52年 特許嗣 第 154829 号
- 2. 発明の名称

電子写真感光体

3. 捕正をする者

事件との関係 特別を選入 住所 建京都大田区下太子3-36-2 名 界 (100) キャノン株式会社 代表哲 質 (105) 年 アン株式会社

商 所 图146 电京集大田区下九子3-30-2

+ナノン株式会社内 (電路 758-2111)

氏 名 (6987) 京月主 丸 鳥 韻 一部次報

5. 無正の対象

- (1) 勢和書の「発射の詳細な説勢」の知
- (4) 图面
- 6. 補正の内容
- (1) 予表に示す辿りに訂正又は補正する。

1		B) 3	5		
2			' '' '	2• 07 ¾ ⊈/	So 3t
	A	EN (17	1/1及び	11/及び
3	,	% 11	e 77	以 十写真	作权し九粒子写出
J	A) 29	月沖 1	ı fī	1/4n	4450
5		,		数数倍	可以借
6	•	3, 1	对	44=	2/45
7	35 30	成为	2 17	25 ~ 60	50 ~ 100
8	75 31	西南 1	6 77	別階(の)	対数の
	À 34	族官	• fi	表面被裁斷性	表面数数据 8 粒
10	•	36 1	0 ក	グロー放電法	4+1092917
		******	- 4=	ng, (<u>aé</u> 15	a — 五 雅 法 加 世 15,15

'3	1止又	2 袖上始所	A	Œ
12	,			和配施加15,15 *
13	,	gh 18 ft	2 612 = - 1 %	9 + Hz
10	,	35 13 fj	政権契約パルブ	パルブ
15	3 , 36	海外11行	出海槽10内代	武為福10四少市定位數
16	% €	第15行	て行う	で実空を嵌ることな(行う
17	23 87	資油 8 行	= - FNKN 722	RAY25
18	,	別 9行	=- FNKN 7'2 5	KA 78 6
19	,	20 11 tr	MHM	原料ガス用
20	,	An 15 ff	HHIR	原料ガス用
21	£3, 38	计2 使真	7 25,26	7 22,23
22	•	ऋ + ति	51H, # X	SU4カス等いa-SI形成用の原料カス
23		25 5 fT	STH.	制起原料
24	•	ૠ ≉ ₹7	Ar ガスと SiH。ガ	A
25		30 B fr	STH*	前太保料
26		36 P 17	Z, w	岗, Ar
27		% 10 €	ng 82 15	% @ 15,15′

	打正又	杜補	正心所	换	Œ
28	A 39	人力	9 fī	NAT18	1×78 0
20	第40	政策	រក្	31N917	キャパシタンスタイプ
80		*	制行	二世タイプ	インダクタンスタイプ
91	¥ 4	京落	1 行	支量製造パルブ	ペルプ
32	•	36	3	ニードルベルブ	茂麗翼知パルブ
88	•	36	* fī	7~745	補助パルプもる
34	寒 4	東東	1 1 行	4 8 . A	◆ 8 ,被助べ
85	•	*	明行	ユードルバルブ 43, 44	ベルブ 39,40
36	•	*	10 17	x 1 > 1 / 1 / 6 8	メインパルプ 6 B B B B B B B B B B B B B B B B B B
31		≉	15 17	NAT 8 9	· 7 4 8
81		3	14 17	~: 8 2 5	~8729
8	25 4	5 海湾	1 1 F	a-S1 22 %	a-S1 M&
4	35.4	7 頁第	1 1 17	a-S1 表	6-S1 M
	35 4	美国 8	1 T	= - FAKA728	1. M 7 2 6
4	2	3	5.4行	ペルプ 25 及び 26	KA 7 12 KU 23
٠	3	. 3	8 1 7	M. 28 1 5	发播 15,15'
	4 .	• 3	10行	克里男類ペルポ25,86	rn 725,26

	打止又	红袖	E製新	Ħ	Æ
45	ग्र 50	真邪	117	ニードルバルブと	パルプ 22、
+6	% 38	百多	12 ff	ニールギバルブな。	ベルプ 25、
47	,	新	18 FF	ニールデバルブ 23.	ペルブ16
48	,	R	14行	ペルナ25 及び24	ペルプ22及び13
49	¥ 54	漢英	析	ペルナ25 及び28	パルプ 22 及び 23
50	٠,	淋	6行	ニードルパルブをも	KA 72 1
51	•	35	竹	茂重製館パルプネ?	流量調節ベルブをも
52				¥&1 5	定後 15,15"
53	? ₹ 55	百彩	\$ fī	パルプ25,28,= - 1 ルパルプ22,	バルブは,23,24, ベル ブ25,
5 \$		×	6 行	2.0全額じ	18,27 を開じ
33	₹5 61	在第	18 行	エードルパルプをは	NN725
50		绣	14 行	ニードルバルブをこ	RN726
57	,	30	15 17	イルブ10及び17	バルブ22及び23
58	35 €	张角	6行	ニードルパルブを	RN721
56		#	4行	1A727	KN716
80	l			1 to 1 5	复任 15,15*
61	25.0	4 英策	117	パルプ 25,26 ユー: ルパルプ 28,	パルプ 33,38,84, パハ プ 25

	IJŒ	Z	は福	正做所	1		×	ĪΕ
2	彩	6+	真影	8 行		を閉	ľ	28,27 を約じ
63	茅	68	京第	6 17	の数	パル	7	の英補助パルブ
84		,	秀	។ក	= -	۴٨	バルブ	4411740
65		,	親	8 17	N 7	6 0	ŧ	A7448
56		,	#	12 17		۴٨	ペルナ	48 ベルブ 1 8
87		,	#	18 17	~ A	プる	9	11.748

(4) おり四を別数の辿りに打正する。

7. 数付書製の目録

お 8 図及び第 4 図を記載した図面

1 通

